本期封面	2003年3期
	栏目:
	DOI:
论文题目:	Cu/Mg0界面位错的高分辩率电子显微镜研究
作者姓名:	刘红荣 蔡灿英 杨奇斌
工作单位:	湘潭大学现代物理研究所 411105
通信作者:	杨奇斌
通信作者Email:	yqb@xtu. edu. cn
文章摘要:	用高分辩透射电子显微镜对内氧化产生的Cu/Mg0界面进行了研究,观察到了取向关系相同的两种不同界面。并运用近重点陈模型对其界面结构进行了研究,求出了失配位错了3个Burgers矢量和次级位错的3个Burgers矢量,它们分别为:失配位错之间的距离与实验测量结果符合得很好。
关键词:	Cu/MgO界面,近重位点陈,失配位错

分类号: TG113.12

关闭